

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ «АВТОМЕТРИЯ» В 1988 ГОДУ

- Аврамов Л. А., Верхотуров В. П., Горохов В. В., Комаров А. И., Корватовский Б. И., Лазарев А. А., Пащенко В. З., Никуленко А. Я., Рубин А. Б. Автоматизированный абсорбционный спектрометр для кинетических и спектральных исследований в наносекундном временном диапазоне, № 6.
- Адамсоне А. И., Польский Б. С. Об одной модификации метода Гуммеля для решения стационарных задач моделирования компонент интегральных схем, № 3.
- Акимова Г. А., Сырых Ю. П., Фролов А. В. О восстановлении двумерного объекта по модулю его фурье-преобразования, № 1.
- Александров К. С., Середкин В. А., Фролов Г. И., Яковчук В. Ю. Оптическая запись в аморфных ферромагнитных пленках, № 4.
- Александров Л. П., Баладин В. Ю., Двуреченский А. В., Кулясова О. А. Плавление структур кремний на изоляторе наносекундным лазерным нагревом, № 3.
- Александров Л. Н., Бочкова Р. В., Коган А. Н., Тихонова Н. П. Моделирование на ЭВМ особенностей роста эпитаксиальных пленок кремния в хлоридной системе, № 3.
- Алексеев В. Г. О выборе параметров оценки кривой регрессии с помощью перекрестной проверки, № 6.
- Ануфриев А. В., Вольнов А. Л., Зимин Ю. А., Толмачев А. И. Активный синтез волнового фронта предметного поля с помощью голограмм интенсивности, № 2.
- Анцигин В. Д., Мадоян Р. С., Соколов А. А., Хачатурян О. А. Сегнетоэлектрические свойства эпитаксиальных тонкопленочных структур ниобата — тантала лития, № 4.
- Арсенин И. М., Бачурин В. В., Герасько В. И., Грязин Ю. А., Зингер Б. Х., Иванченко В. А., Касперович А. Н., Кононов С. М., Лобов И. Е., Пестерихин Ю. Е., Прокопенко В. И., Просеков А. Н., Сутягин В. Г., Янтимиров А. А. Система цифровой регистрации и обработки изображений, получаемых на растровом электронном микроскопе, № 5.
- Атучин В. В., Зилинг К. К., Клишко А. Т. Оптические волноводы $\text{LiTaO}_3:\text{Zr}$ и $\text{LiTaO}_3:\text{Hf}$, № 5.
- Атучин В. В., Зилинг К. К., Петров Д. В., Царев А. В. Акустооптическое взаимодействие в волноводах $\text{Ti}:\text{LiTaO}_3$, № 4.
- Багинский И. Л., Косцов Э. Г. Эффект памяти в тонкопленочной структуре металл — $\text{Ba}_{0.5}\text{Sr}_{0.5}\text{Nb}_2\text{O}_6\text{—SiO}_2\text{—Si}$, № 4.
- Байцуров Ю. В., Василенко Ю. Г. Об уменьшении взаимного поперечного смещения лучков в угловых интерферометрах, № 2.
- Бакалов В. П., Мартюшев Ю. Ю., Русских П. П. Цифровой алгоритм восстановления пространственно-ограниченного сигнала по свертке с неизвестной искажающей функцией, № 1.
- Бакланова О. Е., Зюзин М. В., Люляков А. В. О реализации параллельных алгоритмов цифровой фильтрации на многопроцессорном вычислительном комплексе ПС-2000, № 6.
- Баладин В. Ю. См. Александров Л. Н.
- Балкарей Ю. И., Григорьянц А. В., Елинсон М. И., Ржанов Ю. А. Автоколебания, бегущие импульсы и статические расслоения в бистабильных интерферометрах с конкурирующими нелинейностями, № 4.
- Балкарей Ю. И., Григорьянц А. В., Елинсон М. И., Ржанов Ю. А. Численное моделирование полупроводникового оптического мультистабильного элемента с двумя конкурирующими механизмами нелинейности, № 5.
- Бартенева О. А., Ульянова И. С., Флегонтов Ю. А. Разработка алгоритма построения тест-объектов, имитирующих типовые сюжеты любительской фотографии, № 5.
- Бачурин В. В. См. Арсенин И. М.
- Башкиров О. А., Васин Ю. Г., Рудометова С. Б. Математические модели структурного описания графических изображений, № 1.
- Бедров Я. А. Об идентификации одного класса систем с конечным числом состояний, № 1.

- Бектасов А. А., Ерышов А. И., Недозрелов В. П., Попов А. И. SWITA — система проектирования печатных плат, № 1.
- Белоусов П. Я., Дубнищев Ю. Н., Меледин В. Г., Павлов В. А. Лазерный доплеровский анемометр с временной селекцией ортогональных компонент вектора скорости, № 2.
- Бендич А. И., Бендич И. И. Адаптивные алгоритмы стабилизации одного класса и их практическое использование, № 1.
- Бендич И. И. См. Бендич А. И.
- Берзин Ю. А., Федорук М. П., Худик В. П. Баллистический транспорт электронов в полупроводниковом диоде, № 5.
- Березовский М. А., Минкин А. Л. Оптимизирующий препроцессор программ на Фортране для матричного процессора А-12, № 2.
- Березовский М. А., Минкин А. Л. Развитие координатного метода распараллеливания ДО-циклов, № 1.
- Березовский М. А., Яблонский А. К. Параллельный алгоритм визуализации для системы интерактивного геометрического моделирования на векторном процессоре, № 2.
- Битюцкий О. И., Киричук В. С., Петягину Г. И. Выделение локальных отличий при обработке изображений. Исследование высококачественной системы регистрации двумерных изображений на основе супервидеокамера ЛИИ-702, № 2.
- Бондаренко Ю. В., Будцев В. Я., Касперович А. Н., Щипунов С. В. Цифровой регистратор однократных электрических сигналов на основе широкополосного осциллографа и телевизионной приставки, № 2.
- Бондарцев С. Ю., Есепкина Н. А., Лавров А. П. Оптические процессоры с использованием скачпрующих ПЗС-фотоприемников, № 6.
- Борзов С. М., Гибин И. С., Разумова И. И., Худик В. П. Анализ параллельно-последовательного метода корреляционных вычислений в задаче распознавания, № 2.
- Бочкова Р. В. См. Александров Л. Н.
- Будцев В. Я. См. Бондаренко Ю. В.
- Быковский Ю. А., Казакевич А. В., Ламекин В. Ф., Мироное А. В., Смирнов В. Л. Исследование информационных характеристик волноводных голографических систем, № 1.
- Василевский М. И., Големиток Г. М., Пантелеев В. А., Руденко С. М. Численное моделирование двухпоточковой диффузии элементов V группы в кремний, № 3.
- Василенко Ю. Г. См. Байцуров Ю. В.
- Васин Ю. Г. См. Башкиров О. А.
- Ващенко Е. А., Жук В. И., Калагина Т. И. Система автоматического формирования и исполнения программ многомерной регистрации ядерно-физических спектров, № 1.
- Вербова Р., Няголов А., Танеева П., Тренев А. Подходы к управлению специализированными арифметическими процессорами, № 1.
- Верхотуров В. Н. Аврамов Л. А.
- Винокуров А. Я., Гаркавенко А. И., Литинская Л. И., Мироное А. В., Родиц А. М. Влияние радиационного воздействия на оптические свойства ХСН-волокон, № 5.
- Владимиров Е. Н., Елисеева В. В., Ильинский Г. В., Кузнецов О. Л. Автоматизированный спектрометрический канал со стабилизацией амплитуды в стандарте КАМАК, № 1.
- Волк Т. Р. Радиационно-индуцированные оптические эффекты в кислородно-октаэдрических полярных кристаллах, № 5.
- Вольнов А. Л. См. Апуфьев А. В.
- Воскобойников Ю. Е. Решение обратных измерительных задач с заданными точностными характеристиками, № 2.
- Воскобойников Ю. Е. Эффективный алгоритм решения плохо обусловленных систем уравнений при интерпретации экспериментальных данных, № 5.
- Гадяк Г. В., Синица С. П., Шварц Н. Л. Расчет стационарных характеристик короткоканальных МДП-транзисторов с учетом эффекта лавинного умножения, № 3.
- Гадяк Г. В., Травков И. В. Расчет функции распределения электронов в SiO₂ в слабых электрических полях, № 5.
- Гарбер Г. З. Метод расчета СВЧ-параметров лавинно-пролетных диодов миллиметрового диапазона, № 3.
- Гаркавенко А. И. См. Винокуров А. Я.
- Гельфер Э. И., Закин В. Г., Миндлина Е. И. Особенности восстановления двумерного объекта в схеме с модифицированным интерферометром Майкельсона, № 2.

- Герасько В. И. См. Арсенин И. М.
- Гетманов В. Г. Об уменьшении времени решения задачи дискретной тригонометрической аппроксимации, № 6.
- Гибин И. С. См. Борзов С. М.
- Гинкин В. П. Эффективный метод решения одного класса задач эллиптического типа при отсутствии диагонального преобладания, № 5.
- Глебов Л. Б., Никопоров Н. В., Петровский Г. Т. Запись информации в фотохромных планарных волноводах на силикатных стеклах, № 5.
- Големшток Г. М., Паптелеев В. А., Угодчиков Н. А. Численное моделирование процессов диффузионного легирования при создании локальных $p-n$ -переходов, № 3.
- Големшток Г. М. См. Василевский М. И.
- Голуб М. А., Казацкий И. Л., Сисакян И. Н., Соифер В. А. Вычислительный эксперимент с элементами плоской оптики, № 1.
- Горбунов Ю. И. Цифровые методы дальнометрии в импульсных обзорных РЛС, № 2.
- Горохов В. В. См. Аврамов Л. А.
- Григорьянц А. В. См. Балкарей Ю. И.
- Гринвалде Г. Ж., Димза В. И., Диндун С. С., Капениекс А. Э., Рубулис А. П., Спрюгис А. А., Улманис У. А., Шебанов Л. А., Штериберг А. Р., Штумпе Р. Влияние легирования и радиационной обработки на физические свойства прозрачной сегнетокерамики ЦТСЛ, № 4.
- Грицкий З. Д., Шклярский В. И. Предельное быстродействие отклонения луча в сканирующих устройствах на прецизионных ЭЛТ, № 3.
- Грязин Ю. А. См. Арсенин И. М.
- Губанов А. В., Ефимов В. М., Киричук В. С., Пустовских А. И., Резник А. Л. Методы оценивания взаимного смещения фрагментов цифровых изображений, № 3.
- Гусак Н. В., Литинская Л. И. Электроопто-стимулируемые изменения оптических констант в тонких пленках халькогенидных стекол, № 5.
- Гусев В. А., Демченко С. И., Петров С. А. Фотопроводимость монокристаллов $\text{Bi}_4\text{Ge}_3\text{O}_{12}$, № 5.
- Гусев В. А., Дитищенко В. А., Седельников А. П. Термическая устойчивость силлицитов германия к отжигу в вакууме, № 4.
- Гусев В. А., Елисеев А. Н., Пенашев Б. Г., Седельников А. П. Фотолюминесценция титогаллата серебра AgGaS_2 , № 4.
- Гусев В. А., Петров С. А. Фотолюминесценция монокристаллов $\text{Bi}_4\text{Ge}_3\text{O}_{12}$, № 5.
- Даняев А. С., Прокофьев В. П. Инвариантные алгоритмы автоматизированного обнаружения «сигнальных траекторий», № 6.
- Двуреченский А. В. См. Александров Л. П.
- Де Фрейтас Сиро Ф., Васкес Соарес, Черемискин И. В. Исследование излучения, рассеянного на случайных неоднородностях показателя преломления в тонкопленочном волноводе, № 5.
- Демарин Ю. Д., Кирьянов А. П., Маркианов С. С., Молчанов В. П. Интерференционный поляриметр, № 2.
- Демченко С. И. См. Гусев В. А.
- Дерюгин Л. Н., Комоцкий В. А., Котюков М. В. Практическая реализация фазовых измерений поверхностных акустических волн при оптическом зондировании с опорной дифракционной решеткой, № 2.
- Дитищенко В. А. См. Гусев В. А.
- Димза В. И. См. Гринвалде Г. Ж.
- Диндун С. С. См. Гринвалде Г. Ж.
- Домбровский В. А., Домбровский С. А., Пен Е. Ф. Достоверность считывания информации в канале голографического ЗУ с постоянными параметрами *, № 6.
- Домбровский С. А. См. Домбровский В. А.
- Дубинищев Ю. И. См. Белоусов П. Я.
- Егоров И. В., Юхно П. М. Влияние однородного коррелированного яркостного шума на ошибки совмещения изображений, № 1.
- Егоршин А. О. Метод наименьших квадратов и быстрые алгоритмы в вариационных задачах идентификации и фильтрации (метод ВИ), № 1.
- Елинсон М. И. См. Балкарей Ю. И.
- Елисеев А. Н., Исаенко Л. И., Посков Г. Л. Особенности люминесценции подателития, № 4.
- Елисеев А. Н. См. Гусев В. А.
- Елисеева В. В. См. Владимиров Е. Н.
- Ероховец В. К. Оценка допусков линейного позиционирования компонентов документальных ГЗУ, № 6.
- Ерошкин В. И. Некоторые аспекты подхода к созданию бессеребряных фотографических материалов на основе органических светочувствительных соединений, № 4.
- Ерошкин В. И., Павлова Н. В. Позитивные люминесцентные фотографические материалы на основе солей диазония, № 4.
- Ерышов А. И. См. Бектасов А. А.
- Есепкина Н. А. См. Бондарцев С. Ю.
- Ефимов В. М. См. Губанов А. В.
- Желудков Н. И. Предусилитель с дифференциальными входом и выходом, № 1.
- Жмакин А. И., Коваленков О. В., Кузьмин А. И., Макаров Ю. П., Фурсенко А. А.,

- Явич Б. С. Исследование особенностей процесса смены состава газовой смеси в эпитаксиальном реакторе вертикального типа, № 5.
- Жмудь В. А., Кононенко Ю. П., Столповский А. А. Об одном способе расширения полосы высокочастотного фотоприемника, № 1.
- Жмудь В. А. Следящий процессор для обработки сигналов ЛДИС в режиме обратного рассеяния, № 6.
- Жмудь В. А., Столповский А. А. Устройство стабилизации режима работы полупроводникового лазера, № 2.
- Жук В. И. См. Ващенко Е. А.
- Забияка Д. П., Предтеченский А. А., Черных А. И. Анализатор спектра на микроЭВМ «Электроника 60», № 6.
- Закин В. Г. См. Гельфер Э. И.
- Зилинг К. К. См. Атучин В. В.
- Зинин Ю. А. См. Ануфриев А. В.
- Зингер Б. X. См. Арсенин И. М.
- Золотарев Ю. Г., Зотов М. Г. Идентификация дифференциального уравнения с переменными коэффициентами по его импульсной переходной функции, № 3.
- Золотарев Ю. Г., Зотов М. Г. Обобщение метода Шинброта на решение многомерных интегральных уравнений Бутона, № 3.
- Зотов М. Г. См. Золотарев Ю. Г.
- Зубов В. А., Крайский А. В., Миронова Т. В., Султанов Т. Т., Хлебников А. Г. Оптико-электронная обработка случайных бинарных транспарантов, № 2.
- Зюзин М. В. См. Бакланова О. Е.
- Иванов В. А. Алгоритмы формирования серий нестационарных изображений на основе мозаичной модели, № 6.
- Иванченко В. А. См. Арсенин И. М.
- Ильинский Г. В. См. Владимиров Е. Н.
- Исаенко Л. И. См. Елисеев А. П.
- Казакевич А. В., Ламекин В. Ф., Миронос А. В., Смирнов В. Л. Исследование избирательных свойств голографических структур, сформированных волноводными световыми пучками, № 1.
- Казакевич А. В. См. Быковский Ю. А.
- Казанский Н. Л. См. Голуб М. А.
- Калагина Т. И. См. Ващенко Е. А.
- Канаев И. Ф., Малиновский В. К., Пугачев А. М. Фотодеформация и фотогальванический эффект в LiNbO_3 , № 4.
- Капелюк А. Э. См. Гринвалдс Г. Ж.
- Капитонов Ю. А., Палагин Ю. И., Шалыгин А. С. Восстановление плотности распределения случайных полей и процессов по экспериментальным данным с помощью ядерных оценок, № 6.
- Касперович А. Н., Нестерихин Ю. Е., Сабиржанов Э. Р., Фомин Э. А. Регистрация однократных электрических процессов в полосе частот 1 ГГц, № 2.
- Касперович А. Н. См. Арсенин И. М.
- Касперович А. Н. См. Бондаренко Ю. В.
- Качашвили К. И., Степанов В. А. Оценивание неизвестных параметров некоторых нерегулярных плотностей распределения вероятностей, № 2.
- Киричук В. С. Многоканальная линейная фильтрация, № 3.
- Киричук В. С., Пустовских А. И. Применение статистических методов в задаче оценивания стационарной части фона по серии изображений, № 3.
- Киричук В. С. См. Битюцкий О. И.
- Киричук В. С. См. Губанов А. В.
- Кирьянов А. П. См. Демарин Ю. Д.
- Клипко А. Т. См. Атучин В. В.
- Клизьков А. В., Кузьминов Ю. С. Фоторефрактивные свойства кристаллов нобата бария — стронция и их применение в динамической голографии, № 5.
- Коваленков О. В. См. Ямакин А. И.
- Ковалев А. М., Тарасов Ю. В. Текстура на произвольно ориентированных плоских поверхностях, № 6.
- Коган А. П. См. Александров Л. Н.
- Козик В. И., Опарин А. Н., Потатуркин О. И. Исследование характеристик голографического коррелятора, сопряженного с видеопроцессором, № 6.
- Кольдяев В. И., Мороз В. А., Назаров С. А. Двумерное моделирование легирования и окисления кремния, № 3.
- Кольдяев В. И., Пензин О. Ю., Шахова О. Н. Моделирование методом неподвижного заряда основных характеристик элементов СБИС на основе МДП-транзисторов, № 3.
- Комаров А. И. См. Аврамов Л. А.
- Комоцкий В. А. См. Дерюгин Л. Н.
- Кононенко Ю. П. См. Жмудь В. А.
- Кононов С. М. См. Арсенин И. М.
- Корватовский Б. Н. См. Аврамов Л. А.
- Корнейчук В. А., Пархоменко Ю. Н., Скрынский А. В., Третько В. Д. Оптический метод синтеза профилированных дифракционных решеток, № 2.
- Кострицкий С. М. Фотоиндуцированное комбинационное рассеяние света в γ -облученных кристаллах подата лития, № 5.

- Косцов Э. Г.** См. Багипский И. Л.
Котюков М. В. См. Дерюгин Л. Н.
Крайский А. В. См. Зубов В. А.
Кузнецов О. Л. См. Владимиров Е. Н.
Кузьмин А. И. См. Жмакин А. И.
Кузьминов Ю. С. См. Князьков А. В.
Кулясова О. А. См. Александров Л. Н.
Кучеренко К. И., Очин Е. Ф. Процессоры двумерной меднанной фильтрации изображений на основе сортирующих сетей, № 2.
Кудевич Н. А., Олейников А. Я., Панкрац Е. В., Тимофеев В. А. Средства программирования для модуля приборного интерфейса, № 2.
Кэтолайнен П., Озоле А. О., Пашкевич В. Я., Рейнфельде М. Я., Салминен О., Силфстен П., Шварц К. К. Голографическое самоусиление в аморфных пленках As_2S_3 , № 4.
Лавров А. П. См. Бондарцев С. Ю.
Лазарев А. А. См. Аврамов Л. А.
Ламекин В. Ф. См. Быковский Ю. А.
Ламекин В. Ф. См. Казакевич А. В.
Лемешко В. В., Обуховский В. В. Тонкая структура колец четырехволнового кросс-рассеяния света, № 4.
Ленкова Г. А. Влияние ориентации угольной призмы в интерферометре на пределы измерения углов, № 2.
Литинская Л. И. См. Винокуров А. Я.
Литинская Л. И. См. Гусак Н. В.
Лобов И. Е. См. Арсенин И. М.
Любин В. М. Фотоструктурные превращения в халькогенидных стеклообразных полупроводниках, № 4.
Люляков А. В. См. Баклапова О. Е.
Мадоян Р. С. См. Анцыгин В. Д.
Мазманишвили А. С. Статистика отсчетов при фотодетектировании неполяризованного гауссова излучения, № 1.
Макаров Ю. П. См. Жмакин А. И.
Малиновский В. К. См. Капаев И. Ф.
Маркианов С. С. См. Демарин Ю. Д.
Мартюшев Ю. Ю. См. Бакалов В. П.
Матвеев Ю. И., Очин Е. Ф. Выполнение операции скользящего выравнивания гистограммы в матричном процессоре, № 1.
Меледин В. Г. См. Белоусов П. Я.
Мелешко В. И., Ткаченко Т. В. Факторизованные рекуррентные методы инструментальных переменных для идентификации динамических объектов, № 1.
Мицплина Е. И. См. Гельфер Э. И.
Мипкин А. Л. См. Березовский М. А.
Миронова Т. В. См. Зубов В. А.
Мироное А. В. См. Быковский Ю. А.
Мироное А. В. См. Винокуров А. Я.
Мироное А. В. См. Казакевич А. В.
Молчанов В. П. См. Демарин Ю. Д.
Мороз В. А. См. Кольдяев В. И.
Мотрук О. П. Расчет допустимых отклонений параметров подложки носителя информации оптического запоминающего устройства с побитовым представлением данных, № 5.
Мулярчик С. Г., Соловьев В. Г. Применение программного комплекса KFSM к моделированию микроэлектронных структур, № 3.
Назаров С. А. См. Кольдяев В. И.
Недозрелов В. П. См. Бектасов А. А.
Ненашев Б. Г. См. Гусев В. А.
Нестерихин Ю. Е. См. Арсенин И. М.
Нестерихин Ю. Е. См. Касперович А. Н.
Никопоров Н. В. См. Глебов Л. Б.
Носков Г. Л. См. Елисеев А. П.
Няголов А. См. Вербова Р.
Обуховский В. В. См. Лемешко В. В.
Озоле А. О. См. Кэтолайнен П.
Окайма М., Онини Дж., Тогами И., Хамакава Ю. Неохлаждаемый ПЗС-приемник ИК-изображения на основе пироэлектрического кристалла $LiTaO_3$, № 4.
Олейников А. Я. См. Кудевич Н. А.
Онини Дж. См. Окайма М.
Опарин А. И. См. Козик В. И.
Очин Е. Ф. См. Кучеренко К. И.
Очин Е. Ф. См. Матвеев Ю. И.
Павлов В. А. См. Белоусов П. Я.
Павлова Н. В. См. Ерошкин В. И.
Палагин Ю. И. См. Капитонов Ю. А.
Пальчикова И. Г. Киноформные коноидные аксиконы, № 6.
Панкрац Е. В. См. Кудевич Н. А.

- Пантелеев В. А. См. Василевский М. И.
 Петров С. А. См. Гусев В. А.
 Петровский Г. Т. См. Глебов Л. Б.
 Пикуленко А. Я. См. Аврамов Л. А.
 Польский Б. С. См. Адамсона А. И.
 Попов А. И. См. Бектасов А. А.
 Пospelов В. В. Об одном численном методе коррекции контраста изображений, № 1.
 Пospelов В. В., Чичагов А. В. Метод восстановления утраченных фрагментов сигнала, № 1.
 Потатуркин О. И. См. Козик В. И.
 Предтеченский А. А. См. Забияка Д. Н.
 Прокопенко В. И. См. Арсенин И. М.
 Прокофьев В. И. См. Данияев А. С.
 Просеков А. И. См. Арсенин И. М.
 Пугачев А. М. См. Канаев И. Ф.
 Пустовских А. И. См. Губанов А. В.
 Пустовских А. И. См. Киричук В. С.
 Разумова И. И. См. Борзов С. М.
 Резник А. Л. См. Губанов А. В.
 Рейнфельде М. Я. См. Кэтолайнен П.
 Ржанов Ю. А. См. Балкарей Ю. И.
 Родни А. М. См. Випокуров А. Я.
 Рубин А. Б. См. Аврамов Л. А.
 Рубулис А. П. См. Грипвалде Г. Ж.
 Руденко С. М. См. Василевский М. И.
 Рудометова С. Б. См. Башкиров О. А.
 Русских И. П. См. Бакалов В. П.
 Сабиржанов Э. Р. См. Касперович А. Н.
 Сазонов С. Г., Юрьев Ю. П. Проводимость собственных оксидов на поверхности соединений $A^{III}B^V$, № 3.
 Салминен О. См. Кэтолайнен П.
 Самойлов Л. К., Ткаченко Г. И. Методы формирования программ сбора данных в информационно-измерительных системах, № 6.
 Седельников А. И. Восстановление структуры осесимметричного объекта по проекции на основе преобразования Ганкеля, № 3.
 Седельников А. П. См. Гусев В. А.
 Середкин В. А. См. Александров К. С.
 Сизов В. П. Влияние коррелированности ошибок измерений на точность работы дискретного фильтра Калмана, № 1.
 Сизов В. П. Калибровка многомерных датчиков технических систем при помощи ортонормированных полиномов, № 3.
 Силфетен П. См. Кэтолайнен П.
 Синица С. П. См. Гадняк Г. В.
 Сисакин И. П. См. Голуб М. А.
 Скрынечкий А. В. См. Корнейчук В. А.
 Смирнов В. Л. См. Быковский Ю. А.
 Смирнов В. Л. См. Казакевич А. В.
 Соболевский Е. П. См. Блатов И. А.
 Сойфер В. А. См. Голуб А. М.
 Соколов А. А. См. Алцыгин В. Д.
 Соловьев В. Г. См. Мулярчик С. Г.
 Спектор Б. И., Твердохлеб П. Е., Трубецкой А. В., Щербаченко А. М. Лазерное микрофильмирование на пленках хрома, № 2.
 Спрогге А. А. См. Грипвалде Г. Ж.
 Степанов В. А. См. Качапашвили К. И.
 Столповский А. А. См. Жмудь В. А.
 Султанов Т. Т. См. Зубов В. А.
 Сутягин В. Г. См. Арсенин И. М.
 Суханов И. И., Якушкин С. В. Оптимизация сигнала позиционно-чувствительного четырехквadrантного фотоприемника, № 1.
 Сырых Ю. П. См. Акимова Г. А.
 Тамака К. Фотоструктурные превращения в аморфных халькогенидных полупроводниках, № 4.
 Талева И. См. Вербова Р.
 Тарасов Ю. В. См. Ковалев А. М.
 Твердохлеб П. Е. См. Спектор Б. И.
 Тертерян А. А. См. Блатов И. А.

Тимофеев В. А. См. Куцевич Н. А.
 Тихонова И. П. См. Александров Л. Н.
 Ткаченко Г. И. См. Самойлов Л. К.
 Ткаченко Т. В. См. Меленко В. И.
 Тогами И. См. Окайма М.
 Толмачев А. И. См. Ануфриев А. В.
 Травков И. В. См. Гадняк Г. В.
 Травков И. В., Швейгер В. А. Моделирование переноса заряда в диэлектрике со случайно расположенными глубокими центрами захвата с учетом эффектов разогрева электронов, № 5.
 Тренев А. См. Вербова Р.
 Троицкий И. П., Уманский М. С. Анализ величины разрешающей способности, реализуемой при восстановлении томографического изображения методом разложения в ортогональные ряды, № 2.
 Тронько В. Д. См. Корнейчук В. А.
 Трубецкой А. В. См. Спектор Б. И.
 Тючкалов И. В. Метод трассировки соединений по сети локальных ячеек, № 2.
 Угодчиков П. А. См. Големшток Г. М.
 Урманце У. А. См. Гринвалдс Г. Ж.
 Ульянова Н. С. См. Бартечева О. А.
 Уманский М. С. См. Троицкий И. П.
 Федорук М. П. См. Березин Ю. А.
 Флегонтов Ю. А. См. Бартечева О. А.
 Фомин Э. А. См. Касперович А. П.
 Фролов А. В. См. Акимова Г. А.
 Фролов Г. И. См. Александров К. С.
 Фурсенко А. А. См. Жмакин А. И.
 Хамакава Ю. См. Окайма М.
 Хамакава Ю. Современное состояние технологии аморфного кремния и его применение в оптоэлектронных устройствах, № 4.
 Харичев В. В. Автоматическое отождествление конфигураций звезд на снимке, № 2.
 Хацкевич В. Л. См. Блатов И. А.
 Хачатурян О. А. См. Анцыгин В. Д.
 Хлебников А. Г. См. Зубов В. А.
 Худик В. П. См. Березин Ю. А.
 Худик В. Н. См. Борзов С. М.
 Царев А. В. См. Атучин В. В.
 Черемискин И. В. См. Де Фрейтас Сиро Ф. Васкес Соарес.
 Черных А. И. См. Забьяка Д. Н.
 Чичагов А. В. См. Пospelов В. В.
 Шальгин А. С. См. Капитонов Ю. А.
 Шахова О. П. См. Кольдяев В. И.
 Шварц К. К. Процессы реверсивной оптической записи в халькогенидных полупроводниковых пленках, № 4.
 Шварц К. К. См. Кэтолайнен П.
 Шварц П. Л. См. Гадняк Г. В.
 Швейгер В. А. См. Травков И. В.
 Шебапов Л. А. См. Гринвалдс Г. Ж.
 Шклярский В. И. См. Гринкив Э. Д.
 Штернберг А. Р. См. Гринвалдс Г. Ж.
 Штумпе Р. См. Гринвалдс Г. Ж.
 Щербаченко А. М. См. Спектор Б. И.
 Щипунов С. В. См. Бондаренко Ю. В.
 Юрьев Ю. П. См. Сазонов С. Г.
 Южно П. М. См. Егоров И. В.
 Яблонский А. К. См. Березовский М. А.
 Явич Б. С. См. Жмакин А. И.
 Яковчук В. Ю. См. Александров К. С.
 Якунин А. Г. Буферное ЗУ для ввода и обработки изображений на микроЭВМ, № 1.
 Якушкин С. В. См. Сухапов И. И.
 Янтимиров А. А. Программное обеспечение растровых графических устройств, № 6.
 Янтимиров А. А. См. Арсенин И. М.

Художественный редактор *М. Г. Рудакова*. Технический редактор *А. В. Сурганова*.

Корректоры *Е. В. Локтева*, *Г. Д. Смоляк*

Сдано в набор 30.08.88. Подписано в печать 17.11.88. МН-00520. Формат 70×108¹/₁₆. Высокая печать. Усл. печ. л. 10,5. Усл. кр.-отг. 11,2. Уч.-изд. л. 11,2. Тираж 1671 экз. Заказ № 1141.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука», Сибирское отделение, 630099 Новосибирск, ул. Советская, 18.

4-я типография издательства «Наука». 630077 Новосибирск, ул. Станиславского, 25.